

BK3432使用快速入门

V1.0

博通集成电路(上海)股份有限公司 上海市浦东新区张江高科技园区张东路 1387 号 41 幢 电话: 86-21-51086811 www.bekencorp.com

修改记录

版本	日期	记录	
v1.0	2019.07.22	创建	王锐敏



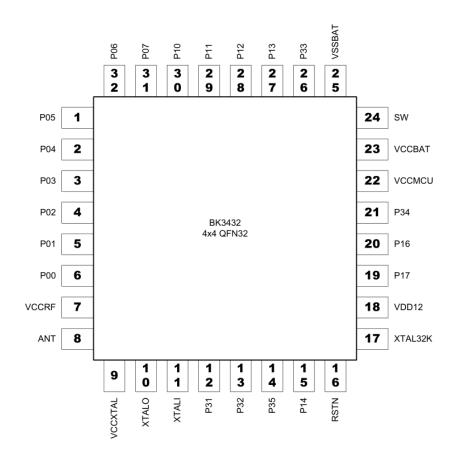
目录

1.	硬件环境	4	
	封装及硬件资源		
1. 2.	Demo 板接口及说明	5	
2.	烧录工具	6	
	烧录工具介绍		
2. 2.	烧录	7	
	测试		
3. 1.	功能测试	8	
3. 2.	性能测试	8	
4.	资料清单		



1. 硬件环境

1.1 封装及硬件资源



● QFN32 4*4 封装:

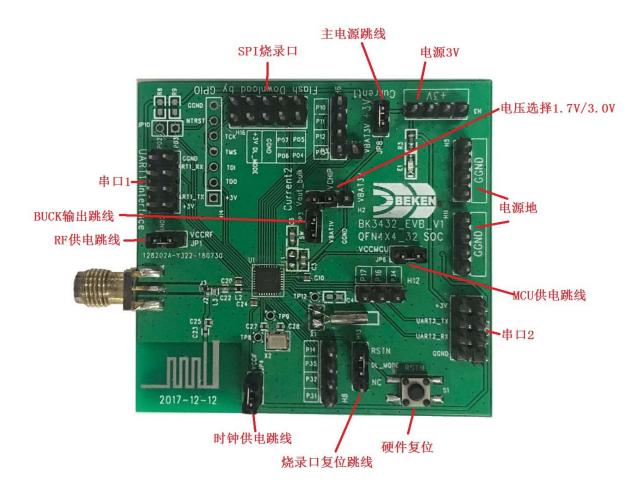
支持可选 BUCK 或 LDO 供电,工作电流低至 35uA。电压供电范围 $2.2V^3$. 6V, 不支持单节干电池。 $20 ext{ } \cap GPIO$

2路 UART 口、4路 PWM 口、6路 ADC 通道、SPI、IIC。



1.2 Demo 板接口说明

Demo 板图示如下:



- 板子的 20 个 GPIO 都有引到跳针上,使用时可以自由选择。
- 使用时要把 RF、时钟、MCU 几个跳线帽插上才能工作。
- PCB 天线和外置天线选择时注意 OR 电阻的位置。



2. 烧录工具

2.1. 烧录工具介绍

BK3432 支持 SPI Falsh 透明烧录。

● 烧录界面如下:



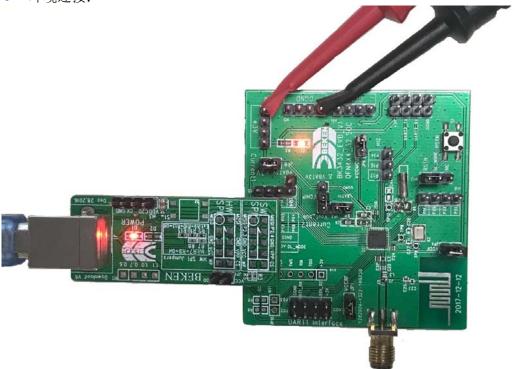
● 烧录小板:





2.2. 烧录

● 环境连接:



● 界面设置:



- a.选择对应的芯片型号,此处选择 BK3432。
- b.打开烧录文件,把目标文件导入到界面中,导入后可以看到文件的路径。
- c.点击下载 Falsh 后,会弹出烧录进度窗,并在右边中显示烧录结果。



3. 测试

3.1 功能测试

烧录完成后,Demo 重新上电,蓝牙进入配对模式,可以使用通用 APP (IOS: Lightblue; 安卓: BLE TOOL),在手机中搜索: "BK3432_GATT"。

点击它进入配对。 如果需要更多的操作,请使用和程序配套的 APP。

3.2 性能测试

BK3432 可以通过烧录 DUT 程序 "BK3432_classic bluetooth DUT.bin"进蓝牙综测仪测试 BER 经典蓝牙,也可以通过烧录 BLE 测试 "BK3432_BLE_DUT.bin"程序在综测仪上测试 BLE。



4. 资料清单

Demo PCB (pads9.5): "PCB-BK3432_EVB_QFN32_V1_20171212.pcb" Demo 原理图 (PDF): "SCH-BK3432_EVB_QFN32_V1_20171212.pdf" 烧录工具: "HID Flash Download Tool_V2.5.5.exe"

底层 bin 文件: "bk3432_ble_demo_gatt.bin"

DUT 测试程序: "BK3432_classic bluetooth DUT.bin"

BLE 测试程序: "BK3432_BLE_DUT. bin"

以上资料持续更新中,版本差异以最新发布的为准。